

日放技学 29 第 742 号
2018 年（平成 30 年）2 月 16 日

SC62B 対策専門委員会 班員 各位

公益社団法人 日本放射線技術学会
標準・規格委員会委員長 宮崎 茂
SC62B 対策専門委員会 班長 今井 宜雄

平成 30 年度

第 1 回標準・規格委員会 SC62B 対策専門委員会班

開催通知(JIRA H29-1)

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

下記のとおり会議を開催致しますので、ご出席下さるようご案内申し上げます。

なお、欠席の場合はその旨を記した欠席届（電話・メール可）の提出をお願いします。

記

1. 日 時 平成 30 年 3 月 2 日（金） 14：00-17：00
2. 会 場 （社）日本画像医療システム工業会 第 4 会議室
〒112-0004 東京都文京区後楽 2-2-23
住友不動産飯田橋ビル 2 号館 6 階
TEL：03-3816-3450 FAX：03-3818-8920
(URL：<http://www.jira-net.or.jp/index.htm>)
3. 議 案
 1. IEC TC62/SC62A,SC62B,SC62C 関係の規格動向
 2. 各 SC からの活動報告（IEC/JIS）
 3. H29 年度国際規格（SC62B）投票・回答一覧
 4. IEC TC62/SC62B 国際会議出席状況及び報告

備 考 ・会議出席のための交通費は JIRA 負担とします。

以上